

ASIGNATURA	COMPONENTES ELECTRÓNICOS	FECHA	3/2/2003
APELLIDOS, NOMBRE	— SOLUCIÓN —	Nº lista	

NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN. NO SE CORREGIRÁ NADA ESCRITO FUERA. EN LA CORRECCIÓN SE TENDRÁ EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.

Problema 1

(20 puntos)

En el circuito de la figura 1.1 se utiliza un componente X del que conocemos su característica I-V (figura 1.2). Otros datos: $E > 0$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 0,5 \text{ k}\Omega$.

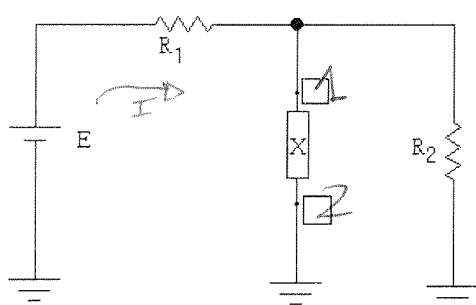


figura 1.1

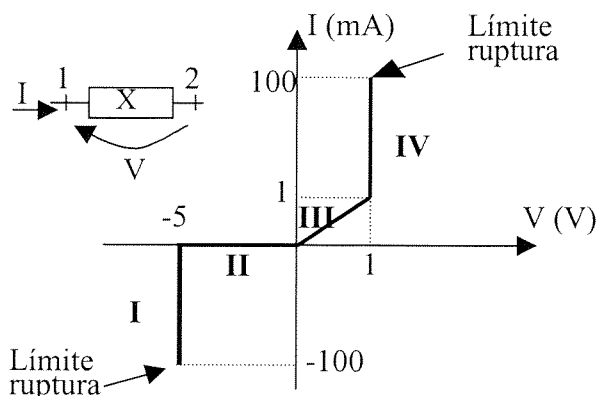


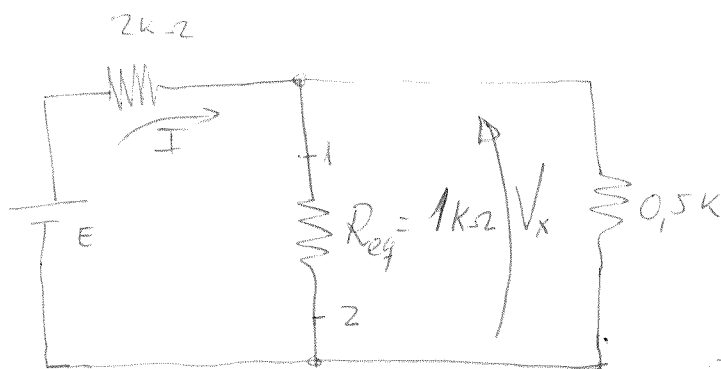
figura 1.2

- a) Para que el componente X trabaje en la zona III de su característica I-V, indicar sobre el circuito cómo se deberían conectar los terminales 1 y 2. Justificar la respuesta. (4p)

Como $E > 0 \Rightarrow I > 0$
En zona III la I_x es positiva



- b) Hallar los valores que puede tener E para que el componente X trabaje en la zona III de su característica I-V. (8p)



$$V_x \geq 0 \Rightarrow E \geq 0$$

$$I = \frac{E}{2 + 1/0,5} = \frac{E}{2 + 0,33}$$

$$V_x = \frac{E}{2,33} \cdot 0,33 \leq 1$$

$$E \leq 7V$$

$$0 \leq E \leq 7V$$

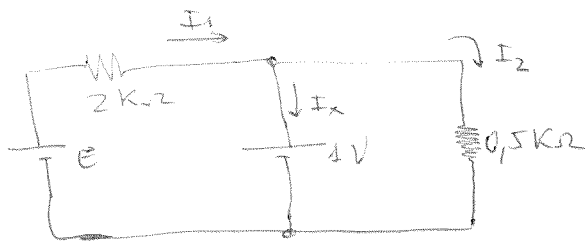
- c) Los dos resistores fijos, R_1 y R_2 , pertenecen a un modelo con $P_{nm}=2W$ y $V_{nm}=100V$. Hallar los valores que puede tener E para que ningún componente se deteriore. (8p)

$$R_c = \frac{100^2}{2} = 5K\Omega$$

$$R_1 < R_c \begin{cases} P_{n1} = 2W \\ V_{n1} = \sqrt{2 \cdot 2000} = 63,24V \\ I_{n1} = 31,63mA \end{cases}$$

$$R_2 < R_c \begin{cases} P_{n2} = 2W \\ V_{n2} = \sqrt{2 \cdot 500} = 31,62V \\ I_{n2} = 63,24V \end{cases}$$

Para $E > 0 \rightarrow I_{x,max} = 100mA$ (límite para X)



$$I_2 = \frac{4V}{0,5} = 8mA < I_{n2}$$

$\rightarrow R_2$ no tiene problemas.

$$I_x = \frac{E - 4}{2}$$

$$I_x = I_1 - I_2 = I_1 - 8$$

Si conseguimos $I_x < I_{n1} \rightarrow X$ no tendría problemas

$$\frac{E - 4}{2} < 31,63 \Rightarrow E < 67,26V$$

Solución: $E < 67,26V$

Problema 2

(15 puntos)

Se poseen dos tipos de pastillas semiconductoras distintas, pero de las mismas dimensiones:

$X_1 \equiv$ Germanio (Ge) sin dopar.

$X_2 \equiv$ Silicio (Si) dopado con una concentración de Boro, impureza aceptora, igual a $2 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.

Nota: los dos semiconductores están a la misma temperatura, 300 K.

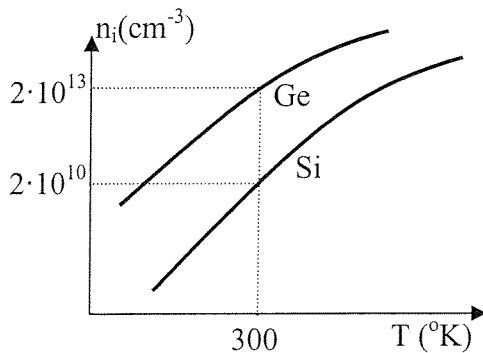
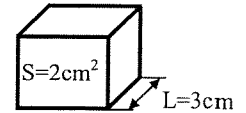


figura 2.1

Datos:

Dimensiones de las pastillas semiconductoras



$$\sigma = c \cdot q \cdot \mu \quad (\Omega \cdot \text{cm}^{-1})$$

$$\mu_n \approx 3 \mu_p$$

Ley del producto: $n \cdot p = n_i^2$

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{S}$$

Boro: trivalente, **Fósforo:** pentavalente.

$$q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ (C)}$$

$$\mu_n = 250 \text{ (cm}^2/\text{V}\cdot\text{s)}$$

- a) Indicar de qué tipo es cada semiconductor, si es intrínseco o extrínseco y si es tipo p ó tipo n. (5p)

X_1 (Ge) INTRÍNSECO (al no estar dopado)

X_2 (Si) EXTRÍNSECO, tipo P (por estar dopado con impurezas aceptoras)

- b) Calcular la concentración de portadores mayoritarios y de minoritarios en cada semiconductor. (5p)

* X_1 mayoritarios = minoritarios $\boxed{n = p = n_i(\text{Ge}) = 2 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}}$
 \downarrow
 $T = 300 \text{ K}$

* X_2 mayoritarios $\boxed{p = N_A = 2 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}}$
 minoritarios $\boxed{\bar{n} = \frac{n_i^2(\text{Si})}{p} = \frac{(2 \cdot 10^{10})^2}{2 \cdot 10^{14}} = 2 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}}$
 \downarrow
 $T = 300 \text{ K}$

- c) Indicar, justificadamente, qué semiconductor tiene la mayor conductividad (σ) y calcular la corriente que habría en el circuito de la figura 2.2 si el semiconductor fuera el de mayor conductividad. (5p)

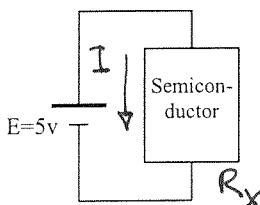


figura 2.2

* $\sigma_{X_1} = n \cdot q \cdot \mu_n + p \cdot q \cdot \mu_p = n_i \cdot q \cdot (\mu_n + \mu_p)$

$\sigma_{X_1} = 2 \cdot 10^{13} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \left(250 + \frac{250}{3} \right) = 1,06 \cdot 10^3 \Omega \cdot \text{cm}^{-1}$

* $\sigma_{X_2} = N_A \cdot q \cdot \mu_p + n \cdot q \cdot \mu_n \approx N_A \cdot q \cdot \mu_p$

$\sigma_{X_2} = 2 \cdot 10^{14} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot \frac{250}{3} = 2,6 \cdot 10^3 \Omega \cdot \text{cm}^{-1}$

$\boxed{\sigma_{X_2} > \sigma_{X_1}}$

$R_{X_2} = \frac{L}{S \sigma_{X_2}} = \frac{3}{2 \cdot 2,6 \cdot 10^3} = 562,51 \Omega$

$\boxed{I = \frac{E}{R_{X_2}} = \frac{5}{562,51} = 8,88 \mu\text{A}}$

Problema 3

De los componentes del circuito de la figura 3.1 se conoce:

Tensión de entrada puede variar, $34V \leq V_e \leq 160V$

Diodo Zener: $V_Z = 10V$, $I_{Zmin} = 0,5mA$, $P_{Zmax} = 0,25W$

Condensador: $C = 100\mu F$

Resistor Variable: $R_{Vn} = 50k\Omega$, ley de variación lineal. $0 \leq \alpha \leq 1$

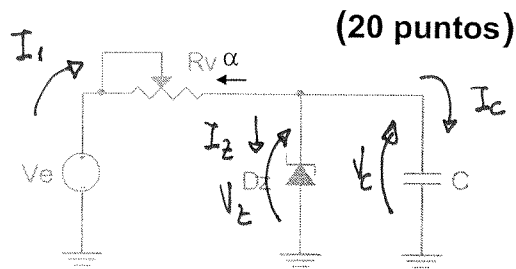


figura 3.1

- a) Valores de α que hacen que el diodo zener no se destruya, si se supone el condensador C ideal. (5p)

C Ideal $I_c = 0$ para que el zener no se quemé $I_Z \leq I_{Zmax} = \frac{P_{Zmax}}{V_Z}$

$$I_Z = I_1 - I_c = I_1 = \frac{V_e - V_Z}{R_V \cdot \alpha} \leq \frac{P_{Zmax}}{V_Z} \quad \alpha \geq \frac{V_Z (V_e - V_Z)}{R_V \cdot P_{Zmax}} \quad \text{para caso } V_e = V_{e_{max}}$$

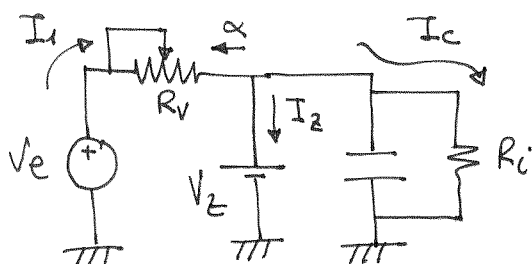
$$\alpha \geq \frac{10 (160 - 10)}{50k \cdot 0,25} = 0,12$$

$$\boxed{\alpha \geq 0,12}$$

- b)Cuál sería el valor mínimo de la tensión nominal del condensador V_{cn} si el diodo siempre estuviera en la zona zener. (5p)

$$V_c = V_Z \quad \text{luego} \quad \boxed{V_{cn} = V_Z = 10V}$$

- c) Para este apartado considerar el condensador C real, con tensión nominal $V_{cn} = 10V$, y corriente de fugas $I_F = 100\mu A$. Calcular los valores de α que hacen que el diodo esté siempre en la zona zener. (10p)



$$R_i = \frac{V_{cn}}{I_F} = \frac{10}{100\mu} = 100k\Omega$$

$$I_Z = I_1 - I_c = \frac{V_e - V_Z}{R_V \alpha} - \frac{V_Z}{R_i}$$

para que el diodo permanezca en la zona zener $I_{Zmin} \leq I_Z \leq I_{Zmax}$

* Para I_{Zmin} , para caso $V_e = V_{emin}$

$$\alpha \leq \frac{V_{emin} - V_Z}{(I_{Zmin} + \frac{V_Z}{R_i}) R_V} = \frac{34 - 10}{(0,5m + \frac{10}{100k}) 50k} = 0,8 \quad \boxed{0,12 \leq \alpha \leq 0,8}$$

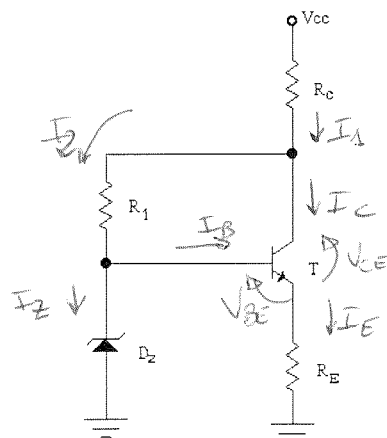
* Para I_{Zmax} , para caso $V_e = V_{emax}$ $I_{Zmax} = \frac{P_{Zmax}}{V_Z} = \frac{0,25}{10} = 25mA$

$$\alpha \geq \frac{V_{emax} - V_Z}{(I_{Zmax} + \frac{V_Z}{R_i}) R_V} = \frac{160 - 10}{(25m + \frac{10}{100k}) \cdot 50k} = 0,12$$

Problema 4

(20 puntos)

El circuito mostrado en la figura 4.1 consta de un diodo zener y de un transistor bipolar NPN. Conocemos los datos siguientes:



$$Dz \begin{cases} V_Z = 6 \text{ V} \\ I_{Zk} = 5 \text{ mA} \\ P_{Zmax} = 250 \text{ mW} \end{cases}$$

$$T \begin{cases} V_{BE\gamma} = 0,6 \text{ V} \\ \beta = 49 \\ V_{CEsat} = 0,2 \text{ V} \end{cases}$$

$$R_C = 0,1 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 2 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CC} = 12 \text{ V}$$

$$I_{Zmax} = \frac{250}{6} = 41,67 \text{ mA}$$

figura 4.1

Responder las siguientes cuestiones:

- a) Hallar el punto de polarización del diodo y del transistor y calcular las potencias disipadas por los mismos. (Dato para este apartado: $R_1 = 0,2 \text{ k}\Omega$) (10p)

$$\text{Supongamos } \left. \begin{array}{l} T \text{ en activa} \\ D_Z \text{ en zener} \end{array} \right\} I_E = \frac{V_Z - V_{BE\gamma}}{R_E} = 2,7 \text{ mA}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_C = \beta \cdot I_B \\ I_E = \beta I_B + I_B = (\beta + 1) I_B \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_B = 0,054 \text{ mA} \\ I_C = 2,65 \text{ mA} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} 12 = 0,1 \cdot I_1 + 0,2 \cdot I_2 + 6 \\ I_1 = I_2 + 2,65 \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_1 = 21,77 \text{ mA} \\ I_2 = 19,12 \text{ mA} \end{array}$$

$$V_{CE} = -0,1 \cdot I_1 + 12 - 2 \cdot 2,7 = 4,42 \text{ V} > V_{CEsat}$$

$$I_Z = I_2 - I_B = 19,06 \text{ mA} < 41,67 \text{ mA} > 5 \text{ mA}$$

$$T \begin{cases} V_{BE} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE} = 4,42 \text{ V} \\ I_B = 0,054 \text{ mA} \\ I_C = 2,65 \text{ mA} \\ P \approx 4,42 \cdot 2,65 = 11,71 \text{ mW} \end{cases}$$

$$D_Z \begin{cases} V_Z = 6 \text{ V} \\ I_Z = 19,06 \text{ mA} \\ P = 6 \cdot 19,06 = 114,36 \text{ mW} \end{cases}$$

- b) Considerando la corriente por la base del transistor despreciable frente a la corriente por el zener ($I_B \ll I_Z$), calcular los valores que podría tomar R_1 para que Dz trabaje correctamente en zona zener. (10p)

$$I_Z \approx I_2$$

$$\left. \begin{aligned} 12 &= 0,1 \cdot I_1 + R_1 \cdot I_2 + 6 \\ I_1 &= I_2 + 265 \end{aligned} \right\} 6 = 0,1 \cdot I_2 + 0,265 + R_1 \cdot I_2$$

$$I_{Z_{min}} = 5 = \frac{6 - 0,265}{0,1 + R_{1_{max}}} \Rightarrow R_{1_{max}} = 1,047 \text{ k}\Omega = 1047 \Omega$$

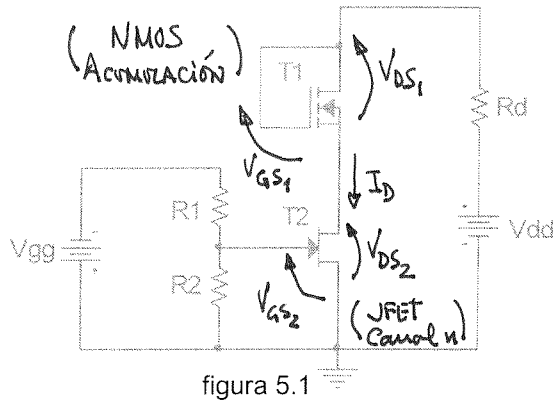
$$I_{Z_{max}} = 41,67 = \frac{6 - 0,265}{0,1 + R_{1_{min}}} \Rightarrow R_{1_{min}} = 0,0376 \text{ k}\Omega = 37,6 \Omega$$

$$\boxed{37,6 < R_1 < 1047 \Omega}$$

Problema 5

(25 puntos)

Dado el circuito de la figura 5.1, se pide:



Datos:

$$V_{dd}=15V$$

$$R_1=2k\Omega$$

$$R_2=1k\Omega$$

Transistor T_1 :

$$K_1=4mA/V^2$$

$$V_T=4V$$

Transistor T_2 :

$$I_{DSS}=27mA$$

$$V_p=-3V$$

- a) Demostrar que el transistor T_1 , si está en conducción, nunca puede funcionar en zona óhmica.

(5p)

Para que t_1 esté en óhmica $V_{DS1} \leq V_{GS1} - V_T$

$$V_{DS1} = V_{GS1} \text{ y } V_T = 4V \Rightarrow V_{DS1} \neq V_{DS1} - 4 \quad \text{NO SE CUMPLE NUNCA}$$

El transistor t_1 no puede estar en óhmica

- b) Valores de V_{gg} que hacen que el transistor T_2 esté cortado. En estas condiciones, entre qué valores podemos asegurar que está comprendida la tensión drenador surtidor del transistor T_2 (V_{DS2}) para que el transistor T_1 también cumpla la condición de corte.

(10p)

$$\text{Para que } t_2 \text{ esté en corte } V_{GS2} \leq V_p \quad V_{GS2} = \frac{-V_{gg} R_2}{R_1 + R_2} \leq V_p$$

$$-V_{gg} \leq \frac{V_p (R_1 + R_2)}{R_2} = \frac{-3(2k + 1k)}{1k} = -9V \quad V_{gg} \geq 9V$$

si t_2 en corte $\Rightarrow T_1$ en corte $I_D = 0$, t_1 debe cumplir:

$$V_{GS1} \leq V_T \quad V_{GS1} = V_{DS1} \leq V_T$$

$$V_{dd} - V_{DS1} - V_{DS2} = I_D \cdot R_d \quad I_D = 0$$

$$V_{DS1} = V_{dd} - V_{DS2} \leq V_T$$

$$V_{DS2} \geq V_{dd} - V_T = 15 - 4 = 11V$$

$$V_{DS2} \geq 11V$$

- c) Valores de R_d que hacen que los dos transistores funcionen en saturación, sabiendo que la tensión de la pila V_{gg} es, $V_{gg}=3V$. (10p)

$$V_{GS2} = \frac{-V_{gg} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{-3 \cdot 1k}{2k + 1k} = -1V; t_2 \text{ en SAT } I_D = K_2 (V_{GS2} - V_P)^2$$

$$K_2 = \frac{I_{DSS}}{V_P^2} = \frac{27mA}{(-3V)^2} = 3mA/V^2 \quad I_D = \frac{27mA}{(-3)^2} (-1 - (-3))^2 = 12mA$$

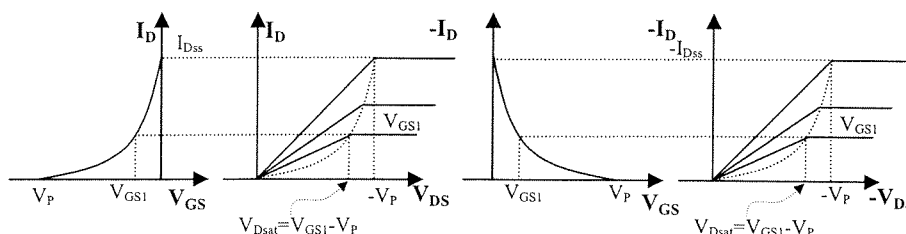
$$t_1 \text{ en SAT } I_D = K_1 (V_{GS1} - V_T)^2 \quad V_{GS1} = \pm \sqrt{\frac{I_D}{K_1}} + V_T = \pm 1,73V + 4V = \begin{cases} 5,73V \\ 2,27V \end{cases}$$

$V_{GS1} = V_{DS1} = 5,73V \geq V_T$ condice, luego t_1 en saturación.

para que t_2 esté en saturación $V_{DS2} \geq V_{DS2 sat} = V_{GS2} - V_P = -1 - (-3) = 2V$

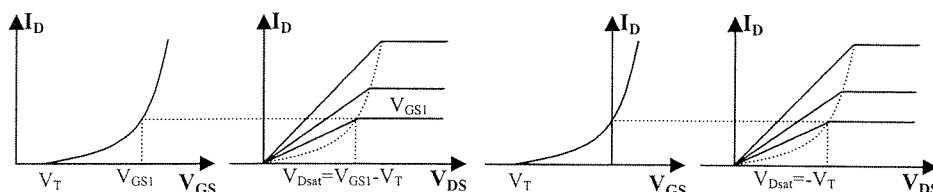
$$V_{DD} - V_{DS1} - V_{DS2} = I_D R_d \quad V_{DS2} = V_{DD} - V_{DS1} - I_D R_d \geq V_{GS2} - V_P$$

$$R_d \leq \frac{V_{DD} - V_{DS1} - V_{GS2} + V_P}{I_D} = \frac{15 - 5,73 - (-1) - 3}{12mA} = 605,83\Omega$$



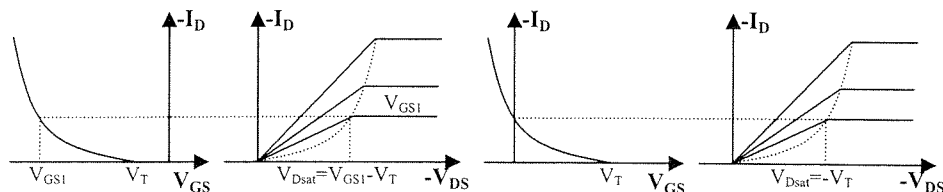
Curva I-V de JFET canal N

Curva I-V de JFET canal P



Curva I-V de NMOS de acumulación

Curva I-V de NMOS de depleción



Curva I-V de PMOS de acumulación

Curva I-V de PMOS de depleción

Ecuaciones transistores MOSFET

Ecuación de Corte: $I_D = 0$

Ecuación de Saturación: $I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$

Ecuación de Óhmica: $R_{DS} = 1/(k (V_{GS} - V_T))$

Nota: $V_{DSat} = V_{GS} - V_T$

Ecuaciones transistores JFET

Ecuación de Corte: $I_D = 0$

Ecuación de Saturación: $I_D = k (V_{GS} - V_P)^2$

Ecuación de Óhmica: $R_{DS} = 1/(k (V_{GS} - V_P))$

Nota: $k = I_{DSS}/V_P^2$

$V_{DSat} = V_{GS} - V_P$